

R-700 シリーズ AC/DC MULTI TESTER



超高絶縁
Ultra-high insulation

最大検査ポイント 512ピン
Maximum inspection points
512 pins

高速・高精度
High speed / high accuracy

微小容量検査高分解能
Micro-Capacity Inspection
High resolution

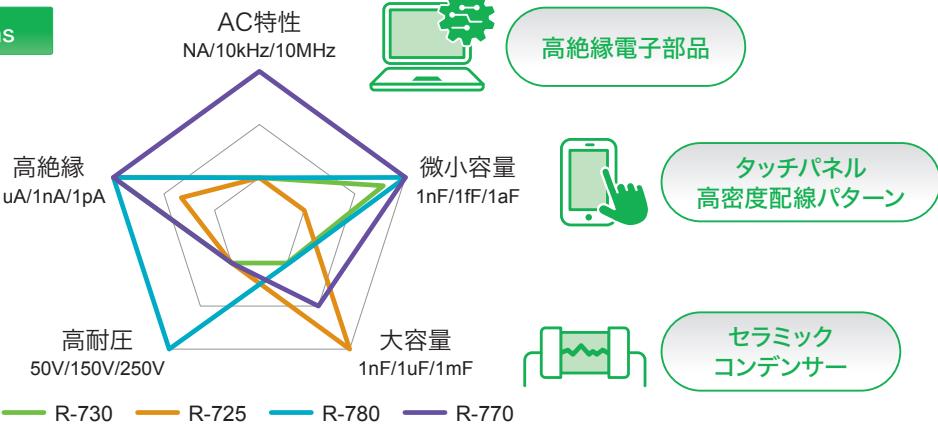
コンパクト設計
Compact Designs

4W低抵抗測定 0.1mΩ～
4W low resistance
measurement 0.1mΩ～

**薄膜RFフィルタ/車載DCモジュール/加速度センサ/MEMSデバイスなど
あらゆる製品を検査可能！**

Thin-film RF filters/Vehicle DC modules/Accelerometers/MEMS devices, Any products can be inspected!

製品ラインナップ | Specifications



| Item | R-730 Standard | R-725 Low Impedance | R-780 High Insulation | R-770 AC Dynamic |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Resistance | 20V/0.2mA~20mA 1mΩ~10MΩ | 24V/0.2mA~40mA 0.1mΩ~10MΩ | 24V/0.2mA~40mA 0.1mΩ~10MΩ | 24V/0.2mA~40mA 0.1mΩ~10MΩ |
| Leakage | 10V~50V/1mA~20mA 1MΩ~1GΩ | 10V~50V/1mA~20mA 1MΩ~1GΩ | 0.1V~250V/1mA~20mA 1MΩ~10TΩ | 0.1V~50V/1mA~20mA 1MΩ~10TΩ |
| Capacitance | Voltage | 2V~15Vrms | 5mV~15Vrms | 5mV~15Vrms |
| | Frequency | 10kHz~1MHz | 100Hz~1MHz | 1kHz~1MHz |
| | Range | 0.01pF~2000pF | 1nF~10mF | 0.01pF~2000pF |
| | Min. Resolution | 0.01fF | 0.1pF | 0.001fF |
| AWG | Bandwidth | NA | NA | DC~20MHz |
| | Max.UpdateRate | | | 50MS/s |
| | Resolution | | | 16bit |
| Digitizer | Max.SampleRate | NA | NA | 15MS/s |
| | Resolution | | | 18bit |

外観及び仕様は予告なく変更になる場合があります。